

## บทที่ 6

## ผลการทดลอง

สำหรับการวัดค่าความต้านทานจำเพาะผิวสัมผัสของผิวสัมผัสโลหะ-สารกึ่งตัวนำของตัวอย่างที่ได้สร้างขึ้น ในการศึกษาี้เลือกใช้วิธี Transmission line model (TLM) ตามที่กล่าวมาในหัวข้อ 4.4 ซึ่งเหมาะสำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่มีโครงสร้างแบบพลาซ่า โดยทำการป้อนกระแสและวัดค่าความต่างศักย์ตามที่แสดงในรูปที่ 4.7 เพื่อคำนวณหาค่า  $R_c$  และ  $R_T$  จากนั้นนำค่าตัวแปรทั้งสองที่วัดได้มาคำนวณหาค่า  $r_c$  ได้จากสมการ (6.1) (6.2) และ (6.3) ดังนี้

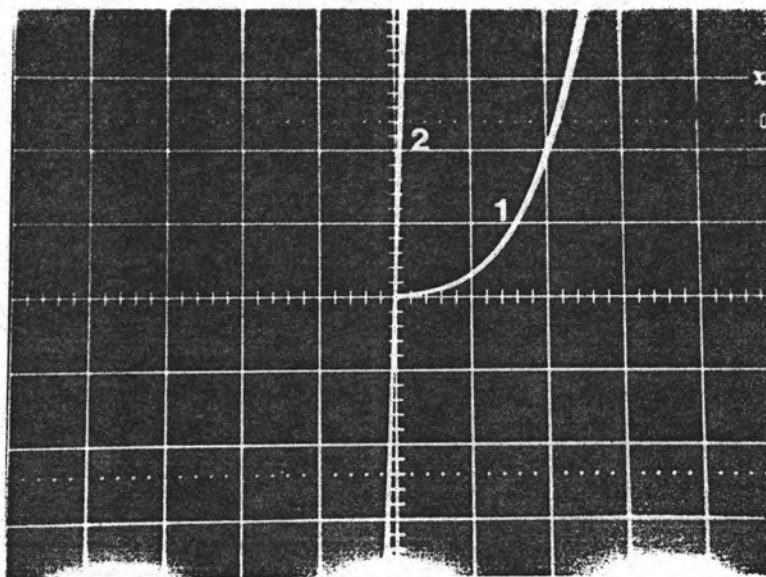
$$R_c = \frac{V_2}{I} - \left[ \frac{1+d/2}{1+d} \right] \frac{V_1}{I} \quad (6.1)$$

$$R_T = \frac{V_3}{I} \quad (6.2)$$

$$r_c = \frac{\sqrt{R_c^2 - R_T^2} W \cdot d}{\cosh^{-1} \left[ \frac{R_c}{R_T} \right]} \quad (6.3)$$

6.1 ผิวสัมผัสของแกลเลียมอาร์เซไนด์ชนิดเอ็นและโลหะผสมทอง-เจอร์เมเนียม  
[โครงสร้างของ Ni/Au-Ge/n-GaAs]

ผิวสัมผัสของแกลเลียมอาร์เซไนด์ชนิดเอ็นและโลหะผสมทอง-เจอร์เมเนียม (Au-Ge)/นิกเกิล (Ni) นั้นหลังจากที่ได้ถูกสร้างขึ้น แต่ยังไม่ผ่านการแอนนัลมีสมบัติของกระแส-แรงดันเป็นแบบเรียงกระแส สำหรับตัวอย่างที่ผ่านการแอนนัลตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้มีลักษณะสมบัติเป็นแบบโอห์มมิกและมีความเป็นเชิงเส้น ตามในรูปที่ 6.1 ลักษณะสมบัติของกระแส-แรงดันจากตัวอย่างที่ไม่ผ่านการแอนนัลและตัวอย่างที่ผ่านการแอนนัลที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 วินาที



X = 0.5 V/div.

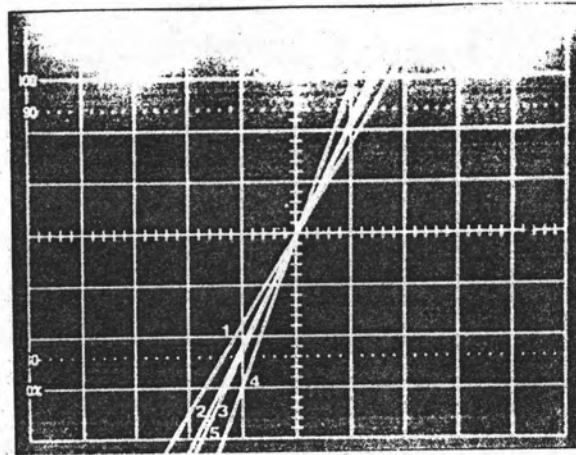
Y = 2 mA/div.

รูปที่ 6.1 ลักษณะสมบัติของกระแส-แรงดันจากตัวอย่างในการทดลอง  
ของโครงสร้าง Ni/Au-Ge/n-GaAs

หมายเลข 1 ตัวอย่างที่ไม่ผ่านการแอนนیل

หมายเลข 2 ตัวอย่างที่ผ่านการแอนนิลที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส  
เป็นเวลา 30 วินาที

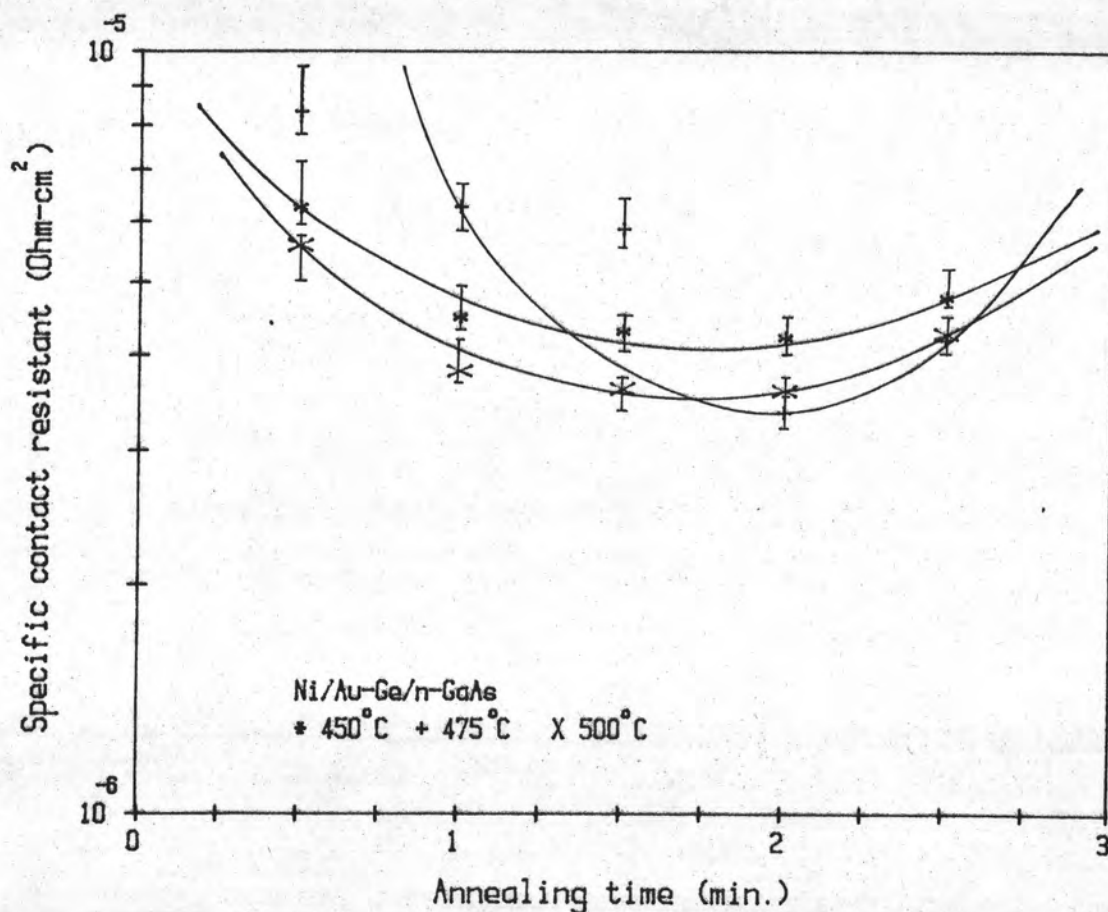
ในรูปที่ 6.2 แสดงลักษณะสมบัติของกระแส-แรงดันจากตัวอย่างที่ผ่านการแอนนิล  
ที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส โดยเวลาที่ใช้ในการแอนนิลต่างกัน และค่าความต้านทาน  
จำเพาะผิวสัมผัสที่ได้จากการทดลองนี้ถูกแสดงในรูปที่ 6.3 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  
ค่าความต้านทานจำเพาะผิวสัมผัสกับเวลาที่ใช้ในการแอนนิล และเงื่อนไขที่ดีที่สุดในการทดลอง  
นี้ค่าความต้านทานจำเพาะผิวสัมผัสของตัวอย่างมีค่าต่ำสุดคือ  $3.36 \times 10^{-5}$  โอห์ม.ตร.ซม.  
หลังจากที่ได้ผ่านการแอนนิลที่อุณหภูมิ 475 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที



X = 5 mV/div.

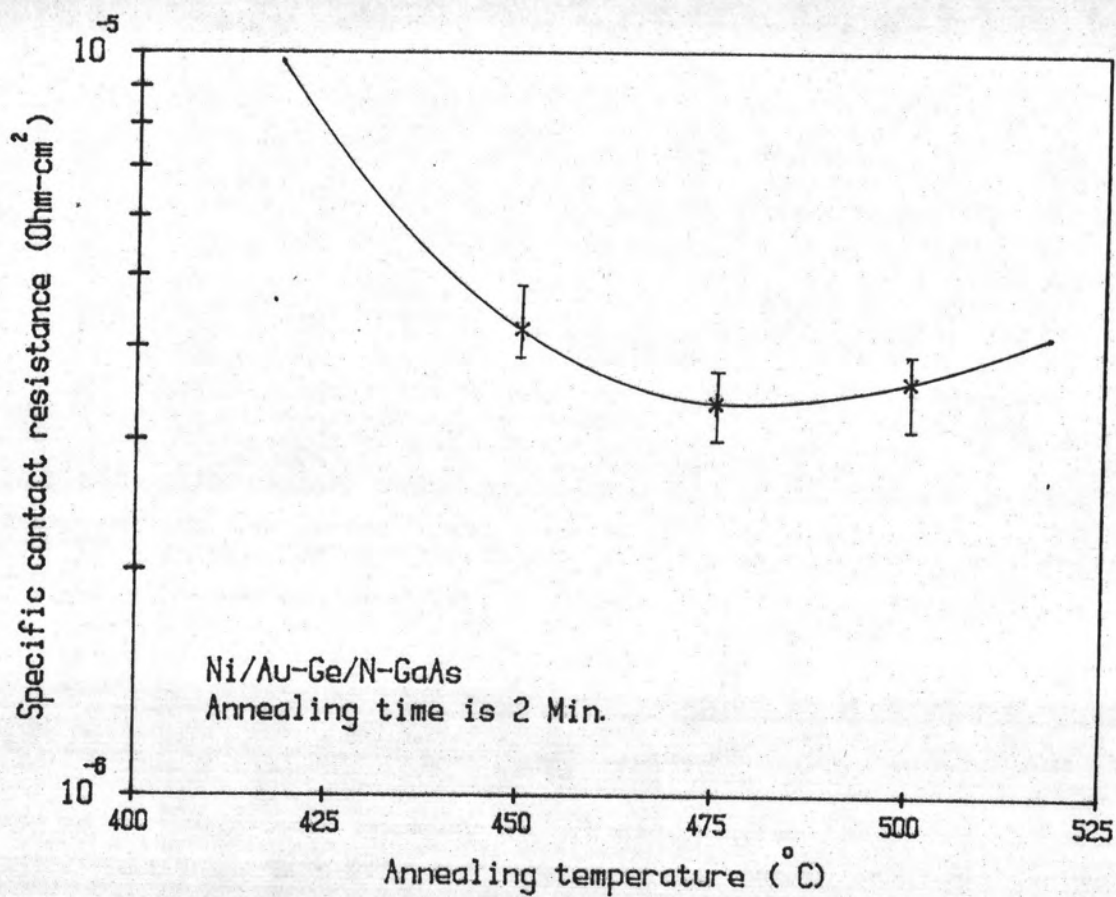
Y = 2 mA/div.

- รูปที่ 6.2 ลักษณะสมบัติของกระแส-แรงดันจากตัวอย่างในการทดลองของโครงสร้าง Ni/Au-Ge/n-GaAs
- จากตัวอย่างที่ผ่านการแอนนिलที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส
- หมายเลข 1 ตัวอย่างที่ผ่านการแอนนिलเป็นเวลา 30 วินาที
- หมายเลข 2 ตัวอย่างที่ผ่านการแอนนिलเป็นเวลา 1 นาที
- หมายเลข 3 ตัวอย่างที่ผ่านการแอนนिलเป็นเวลา 1 นาที 30 วินาที
- หมายเลข 4 ตัวอย่างที่ผ่านการแอนนिलเป็นเวลา 2 นาที
- หมายเลข 5 ตัวอย่างที่ผ่านการแอนนिलเป็นเวลา 2 นาที 30 วินาที



รูปที่ 6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานจำเพาะผิวสัมผัสกับเวลาที่ใช้ในการแอนนัล โดยมีเงื่อนไขของอุณหภูมิต่างๆ ของโครงสร้าง Ni/Au-Ge/n-GaAs

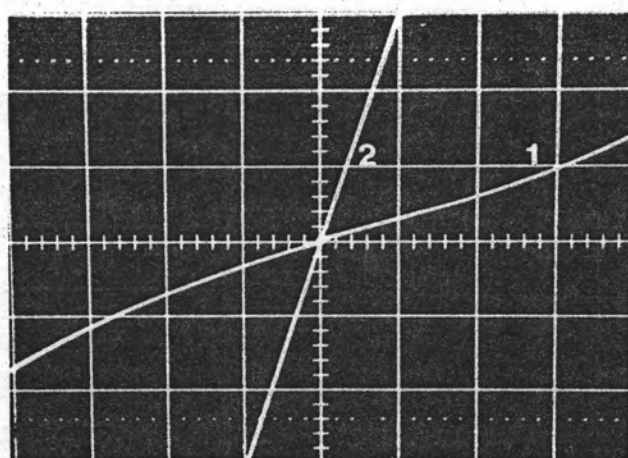
จากการทดลองในเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว เงื่อนไขการแอนนัลโดยที่อุณหภูมิต่างๆ เวลาที่ใช้ในการแอนนัลที่เหมาะสมในช่วงเวลา 1 นาที 45 วินาทีถึง 2 นาที หากนำค่าความต้านทานจำเพาะผิวสัมผัสที่ได้จากเงื่อนไขอื่นนั้นมาเขียนกราฟในความสัมพันธ์ของค่าความต้านทานจำเพาะผิวสัมผัส โดยมีเงื่อนไขของเวลาในการแอนนัลเท่ากันคือ 2 นาที จะได้กราฟตามที่ได้แสดงด้วยรูปที่ 6.4 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการแอนนัลของแกลเลียมอาร์เซไนด์ชนิดเอ็นกับโลหะผสมทอง-เจอร์เมเนียม (Au-Ge)/นิกเกิล (Ni) อยู่ในช่วงอุณหภูมิ 460-480 องศาเซลเซียส



รูปที่ 6.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานจำเพาะผิวสัมผัสกับอุณหภูมิที่ใช้ในการแอนนัล โดยมีเงื่อนไขของเวลา 2 นาทีของโครงสร้าง Ni/Au-Ge/n-GaAs

6.2 ฟิล์มผิวของแกเลียมอาร์เซไนด์ชนิดพีและโลหะผสมทอง-สังกะสี  
[โครงสร้าง Au-Zn/p-GaAs]

ฟิล์มผิวของแกเลียมอาร์เซไนด์ชนิดพีและโลหะผสมทอง-สังกะสีนั้นหลังจากที่ได้ถูกสร้างขึ้น แต่ยังไม่ผ่านการแอนนัลมีลักษณะสมบัติของกระแส-แรงดันเป็นแบบเรียงกระแส สำหรับตัวอย่างที่ได้ผ่านการแอนนัลตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ลักษณะสมบัติจะเป็นแบบโอห์มมิก และมีความเป็นเชิงเส้น ตามในรูปที่ 6.5 ลักษณะสมบัติของกระแส-แรงดันจากตัวอย่างที่ไม่ผ่านการแอนนัลและที่ผ่านการแอนนัล



X = 0.1 V/div.

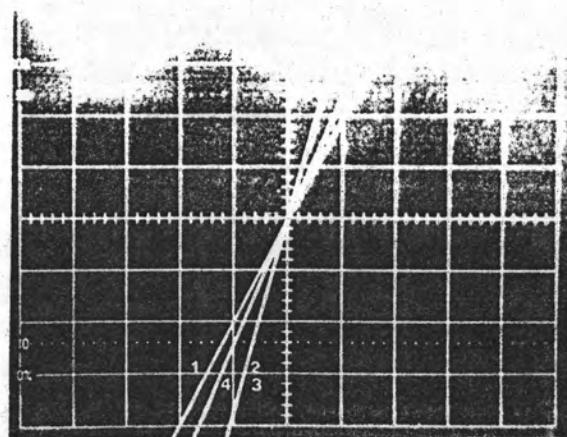
Y = 2 mA/div.

รูปที่ 6.5 ลักษณะสมบัติของกระแส-แรงดันจากตัวอย่างในการทดลอง  
ของโครงสร้าง Au-Zn/p-GaAs

หมายเลข 1 ตัวอย่างที่ไม่ผ่านการแอนนัล

หมายเลข 2 ตัวอย่างที่ผ่านการแอนนัลที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส  
เป็นเวลา 3 นาที

ในรูปที่ 6.6 แสดงลักษณะสมบัติของกระแส-แรงดันจากตัวอย่างที่ผ่านการแอนนัลที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส โดยเวลาที่ใช้ในการแอนนัลต่างกัน และค่าความต้านทานจำเพาะผิวสัมผัสที่ได้รับการทดลองนี้ถูกแสดงในรูปที่ 6.5 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานจำเพาะผิวสัมผัสกับเวลาที่ใช้ในการแอนนัล และเงื่อนไขที่ดีที่สุดในการทดลองนี้ค่าความต้านทานจำเพาะผิวสัมผัสของตัวอย่างมีค่าต่ำสุดคือ  $8.22 \times 10^{-5}$  โอห์ม.ตร.ซม. หลังจากที่ได้ผ่านการแอนนัลที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 นาที



X = 50 mV/div.

Y = 2 mA/div.

รูปที่ 6.6 ลักษณะสมบัติของกระแส-แรงดันจากตัวอย่างในการทดลองของโครงสร้าง Au-Zn/p-GaAs

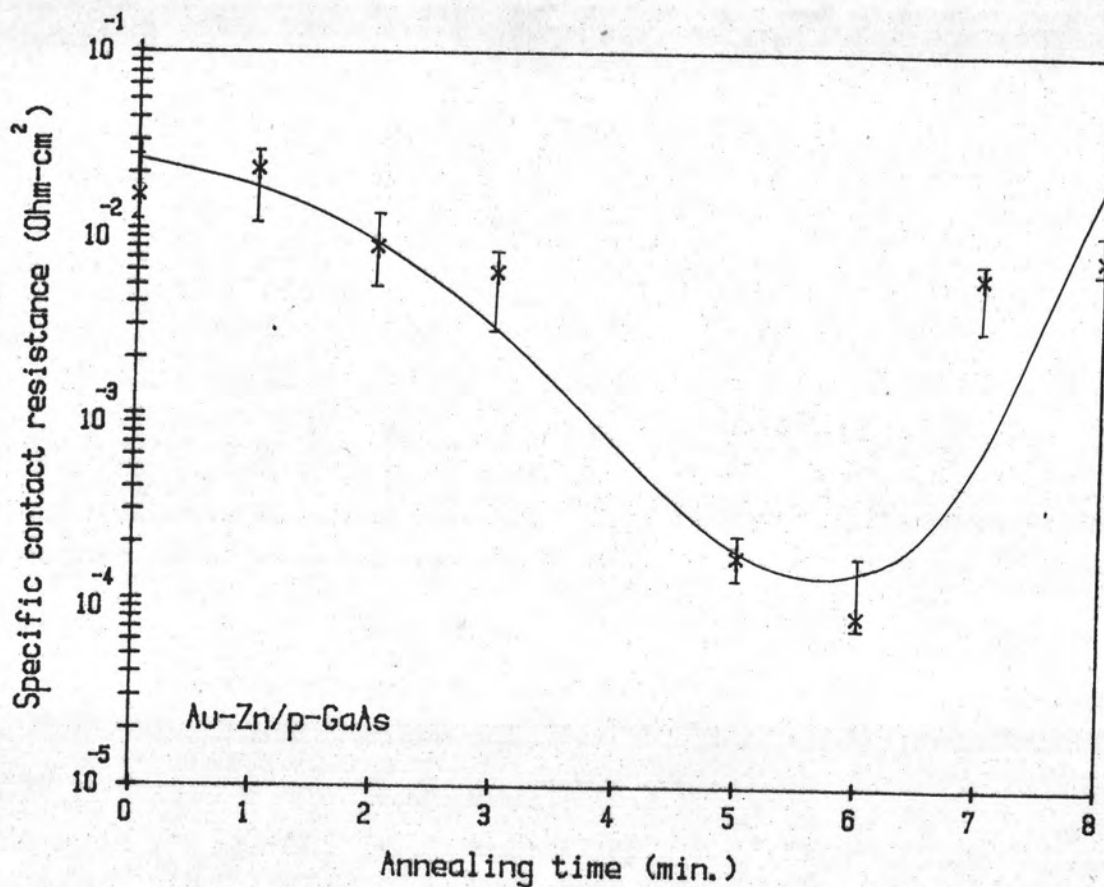
จากตัวอย่างที่ผ่านการแอนนัลที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส

หมายเลข 1 ตัวอย่างที่ผ่านการแอนนัลเป็นเวลา 3 นาที

หมายเลข 2 ตัวอย่างที่ผ่านการแอนนัลเป็นเวลา 5 นาที

หมายเลข 3 ตัวอย่างที่ผ่านการแอนนัลเป็นเวลา 6 นาที

หมายเลข 4 ตัวอย่างที่ผ่านการแอนนัลเป็นเวลา 8 นาที



รูปที่ 6.7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานจำเพาะผิวสัมผัสกับเวลาที่ใช้ในการแอนนัลที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส ของโครงสร้าง Au-Zn/p-GaAs

จากการทดลองในเงื่อนไขที่กำหนดไว้ นั้นจากรูปที่ 6.7 แสดงให้เห็นว่าเงื่อนไขการแอนนัลโดยที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ในการแอนนัลที่เหมาะสมในในช่วงเวลา 5-6 นาที